



JASIS 2016 出展のお知らせ

会 期：2016年9月7日(水)～9日(金) 10:00～17:00

会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）

出展場所：ホール7 No. 7A-703

U R L：<http://www.jasis.jp/>

※上記 URL より事前入場登録[無料]をすることができます



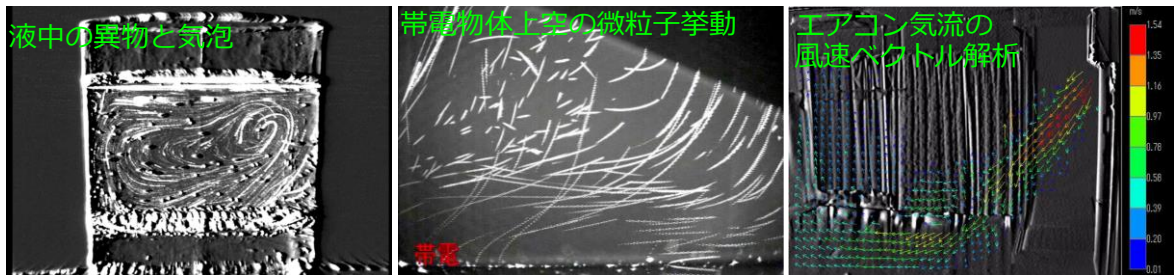
世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



可視化光源 **パラレルアイH**

超高感度カメラ **アイスコープ**

微粒子可視化システムによる撮影事例（当社ホームページに動画が掲載されています）



液中の異物と気泡

帯電物体上空の微粒子挙動

エアコン気流の
風速ベクトル解析

新製品も出展します



表面観察用ツール **Dライト**



観察例：キーボードの汚れ

当社の微粒子可視化システムは、超高感度カメラと独自開発の可視化光源を組み合わせた、80ナノメートルの浮遊微粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の可視化装置です。

国内外にて、システムの販売や、システムを利用した受託サービス（製造ラインの微粒子や気流の可視化調査、製造装置の内部や周辺のクリーン度評価、各種設備性能の評価など）を展開中です。

本展では、機材や各種ソフトウェア、撮影事例動画を展示し、実際に微粒子の可視化をご体感頂けるようにデモコーナーを設置します。また、販売開始直後から大変好評で、多くの業界より問合せを頂いているまったく新しいタイプの表面観察用ツール「Dライト」も展示します。この機会に是非会場をご覧ください。

＜本件に関する問い合わせ先＞

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～